



X200 Skiktjockleksmätare 0-2000µm intern sond

15079520

Skiktjockleksmätare X200 med mätområde 0-2000 µm och intern prob

Denna skiktjockleksmätare är idealisk för enkel mätning av skiktjocklek, såsom färg, galvanisering och folie på magnetiska metaller (FE) som järn och rostfritt stål, samt icke-magnetiska metaller (NFE) som aluminium och koppar.

Skiktjockleksmätaren är utrustad med en integrerad prob som har ett mätområde på 0-2000 µm, hög noggrannhet på $\pm(3\% + 1\mu\text{m})$ och en upplösning på 0,1 µm.

Ingår: Testplattor, kalibreringsfolie, användarmanual, 2x1 AAA-batterier och förvaringslåda.

Funktioner:

- Integrerad rubinspetsad prob
- Hög upplösning på 0,1 µm
- Mätprecision på $\pm(3\% + 1\mu\text{m})$
- Automatisk identifiering av underlag
- Automatisk roterande skärm för enkel avläsning
- Bakgrundsbelyst display för bättre synlighet

Användningsexempel:

- Lack- och bilindustrin – Säkerställer korrekt kvalitet på tjockleken av lack, lackering, galvanisering och andra

Produktinformation

Artikel nr.	15079520
EAN	5708004008415
Tulltariff	90173000
Försäljningskvantitet	1

Produktspecifikationer

Avläsning	0.1µm(0~100µm);1µm(>100µm)
Mätområde	0-2000 µm
Noggrannhet	$\pm(3\% + 1\mu\text{m})$
Bruttovikt	0,470 kg
Netto vikt	0,370 kg